CLIPPEDIMAGE= JP402273926A

PAT-NO: JP402273926A

**DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02273926 A** 

TITLE: FORMATION OF CONDUCTIVE PATTERN

PUBN-DATE: November 8, 1990

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
HAMADA, YUJI
FUJII, TAKANORI
SAKATA, MASAKAZU
NISHIO, YOSHITAKA
TSUJINO, YOSHIKAZU
KUROKI, KAZUHIKO

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

SANYO ELECTRIC CO LTD

N/A

APPL-NO: JP01096702 APPL-DATE: April 17, 1989

INT-CL\_(IPC): H01L021/3205; H05K003/10

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain fine linear conductive polymers necessary for a wiring

between molecular elements by a method wherein a polymerization catalyst is

added to a resist material exposed to light by irradiating an energy beam, this

resist material is developed in a desired pattern, conductive polymers are deposited by a polymerization on the material and a pattern is formed.

CONSTITUTION: A polymerization catalyst is added to a resist material, which is

exposed to light by irradiating with an energy beam, and the resist material is

applied to the surface of a silicon substrate 1. Subsequently, this resist material is irradiated with an energy beam according to a desired pattern

## ⑩日本国特許庁(JP)

## ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-273926

®Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月8日

H 01 L 21/3205 H 05 K 3/10

Z

6736-5E 6810-5F

H 01 L 21/88

В

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全3頁)

❷発明の名称

導電性パターン形成方法

②特 願 平1-96702

②出 願 平1(1989)4月17日

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 @発明 H 祐 次 者 浜 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 # 孝 即 個発 明 者 蓝 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 雅 @発 者 坂 H 翢 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 尾 佳 高 70発 明 者 西 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 79発 明 者 辻 野 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内 和彦 @発 眀 者 黒 木 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 多出 頭 人 三洋電機株式会社

⑩代 理 人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

## 明書書

1. 発明の名称 導管性パケーン形成方法

2.特許請求の範囲

(1)エネルギービームの服制に依って露光されるレジスト材料に重合無線を振加し、そのレジスト材料を直接を振加し、そのレジスト材料を所望のパターンに従ったエネルギービームにて服射して露光後、現像し、次にその所望パターンに現像されたレジスト材料上に導電性ポリマーを重合地殺させることを特徴とした導電性パターン形成方法。

( 2 ) 上記レジスト材料はポリメタクリル酸メテルであることを特徴といた請求項第 1 項記載の導置性パターン形成方法。

3 . 発明の詳細な説明

(イ)度集上の利用分野

本発明は、専電性ポリマーを用いたパターン形成方法に関する。

(ロ)従来の技術

LSI等のシリコンテクノロジーの発験は、日

世ましく、今や国家の基件産業の地位を占めてい る。LSIの集装皮も、年々素皿的に増加してお り、それに伴って後細加工技術も向上している。 例えば、1M-DRAMでは、1gmレベルの加 **丁技者、4M-DRAMでは、0.84mレベル** の加工技術、16M-DRAMでは0.5gmの 加工技術と、集装度が増加するに従い、高度な加 て技者が要求されるようになっている。しかし、 このような微量加工技術にも当然展界があり、ま た常子の微糊化に伴い、ソフトエラーなどの物理 的職害も無視できなくなってくる。このような特 来農堂において、シリコンテクノロジーを超える 業子、つまりポストLSIについて現在、哲発に 堕論されている。その有力侵補として挙げられて いるのが、有機化合物を用いた分子業子である。 分子素子とは、分子自体が機能を持ち分子側々が 1つの君子として働く弟子のことである。分子君 子の大きさは、10人科度であり、LSI中の湯 予に比べて数百~数千分の1の大きさである。 従って、分子滑子を集積化すれば、単位面積当り